



PAJ 1976 to 1993

Record 1 of 1





JAPANESE PATENT OFFICE

(11) Publication Number: JP 01267812 A

(43) Date of publication: 19891025

(51) int. CI: G11B005-31 配 四

(72) Inventor:

MATSUZAKI MIKIO KANAI HIROSHI

(71) Applicant: **TDK CORP**

(21) Application Information: 19880418 JP 63-95340

MANUFACTURE OF THIN FILM MAGNETIC HEAD

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent wiggle from occurring by giving a resist film to fill a step difference generated between a magnetic gap film and a substrate in a pole part, forming a plating ground film on the surfaces of the resist film, the magnetic gap film and an insulating film and after that, patterning and pattern-plating an upper magnetic film.

CONSTITUTION: After an upper magnetic film 2, a magnetic gap film 3, an insulating film 6 and a conductor coil film are laminated, a resist film 19 to fill the step difference generated between the magnetic gap film 3 and a substrate 1 in the pole part is given and next, the plating ground film 10 is so formed as to continue on the surfaces of the resist film 19, the magnetic gap film 3 and the insulating film 6. Consequently, the plating ground film 10 on the magnetic gap film 3 and the plating ground film 10 on the insulating film 6 continue on the resist film 19 and disconnection places are not generated. Thus, when the upper magnetic film is patterned and pattern-plated on the plating ground film 10, the pattern plating compositions of the pole part and the yoke part of the upper magnetic film are made uniform and even when narrowly tracked, it becomes harder to generate the wiggle.

CD-Volume: MIJP024GPAJ JP 01267812 A1 001 Copyright:

PAJ Result

End Session

(1) 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-267812

⑤Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)10月25日

G 11 B 5/31

C-7426-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全8頁)

図発明の名称 薄膜磁気ヘッドの製造方法

②特 願 昭63-95340

②出 顧 昭63(1988) 4月18日

@発明者松崎幹男東京都中央区

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株

式会社内

⑫発 明 者 金 井 寛 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株

式会社内

⑦出 願 人 ティーディーケイ株式 東京都中央区日本橋1丁目13番1号

会社

個代 理 人 弁理士 阿部 美次郎

明 和 書

1. 発明の名称

存膜磁気ヘッドの製造方法

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は、面内記録再生に使用される稼暖組気へッドの製造方法に関し、上部組性膜を形成皮基場との関連といて組気ギャップ膜を変埋めるレジスト膜、磁気ギャップ膜及び機能を発展した。次にレジスト膜、磁気ギャップ膜を形成皮をした、次面で連続するようにより、上部単性膜のようにより、上部単性膜のボールがとヨーク部とのパターンメッキを特別である。というできるようにしたものである。

く従来の技術>

第3図は特開昭55-84018号等で従来よりよく知られた面内記録再生用の薄膜磁気ヘッドの要部における斜視図で、1はAl₂0₂-TiC 等のセラミック構造体でなる基板、2はポールとなる下郎磁性膜、21はそのポール郎、22は同じく

ヨーク部、3はアルミナ等でなる磁気ギャップ 膜、4は下部磁性限2と略相似形で対向する上部 磁性膜、41はそのボール部、42は同じくその ヨーク部、5は導体コイル膜、6はノボラック樹 脂等の有機絶縁樹脂でなる絶縁膜、7、8は引出 リード部である。

次に第 5 図(e)に示すように、レジストフレーム 1 2 をマスクとして、その内外にパターンメッキ 1 4 を施す。このパターンメッキ 1 4 のうち、レジストフレーム 1 2 の内側にあるパターンメッキ 1 4 は下郎 斑性膜 2 のパターンと なるもので、パーマロイ等の 亜性薄膜として形成される。

次に、第 5 図(f)に示すように、レジスト フレーム 1 2 を除去して下地膜 9 を露出させた この種の存践磁気ヘッドは、フォトリソグラフィと称される高緒度パターン形成技術及び精密加工技術によって製造される。このうち、ボールとなる下部磁性膜 2 及び上部磁性膜 4 をメッキによって形成する場合、例えば特開昭 57 - 120875 号公報等で公知のように、メッキ下地膜の表面にフォトレジストをマスクとして、パターンメッキを行なう工程がとられる。次にパターンメッキ工程の概略について説明する。

まず、第5図(a)に示すように、基板1の上に接着膜91及び下地膜92を積層して、メッキ下地膜9を形成する。接着膜91はチタン等で構成され、下地膜92はパーマロイ等で構成される。

次に第 5 図 (b) に示すように、下地膜 9 2 の上にフォトレジスト 1 2 を塗布した後、第 5 図 (c) に示すように、フォトレジスト 1 2 の上にフォトマスク 1 3 を配置し、露光、現像する。

上述のフォトリソグラフィによるパターンニン

後、第5図(g)に示すように、レジスト除去跡 121の内部で、霜出している下地膜92及びそ の下側にある投着膜91を除去する。

次に第5図(h)に示すように、レジストフレーム 1 2 の除去跡 1 2 1 を満たし、除去跡 1 2 1 を満たし、除去類 1 2 1 によって囲まれたパターンメッキ 1 4 を覆うように、レジスト 1 5 を付着させる。この後、第5図(i)に示すように、化学的エッチンとの外側のパターンメッキ1 4、下地膜 8 2 及び接着膜 9 1 を除去する。次にレジスト 1 5 を除去して、第5図(j)を示すような下部単性膜 2 によるポールパターンが得られる。

次に第5図(k)に示すように、下部磁性膜2の上に磁気ギャップ膜3、導体コイル膜5及び絶縁膜6をフォトリソグラフィによって形成した後、第5図(2)及び第6図(a)に示すように、磁気ギャップ膜3、最外側にある絶縁膜63及び基板1の表面にメッキ下地膜10を設ける。ポール部21では、第5図(2)に示すように、

母気ギャップ膜3の表面が、基板1の表面からメッキ下地膜9、下部母性膜2及び母気ギャップ膜3の表面のメッキ下地膜10と基板1上のメッキ下地膜10とは互いに離れている。一方、絶縁膜63の表面に設けられたメッキ下地膜10は、第7図に示すように、絶縁膜63の外間縁が基板1の表面に向って下降して基板1の表面に連続するので、基板1上のメッキ下地膜10に連続する。

次に、第5図(m)に示すように、メッキ下地 膜10の表面にフォトレジスト16を塗布した 後、第5図(n)に示すように、フォトレジスト 16の上にマスク17を位置決めして配置し、群 光し、現像する。

このフォトリソグラフィによるバターンニング 化により、第5図(o)及び第6図(b)に示す ように、フォトレジストによるレジストフレーム 16が形成される。レジストフレーム16はその 内側に形成されるパターン161が、最終的に得

しかも、メッキ組成の不均一化は、ボール幅が小さくなればなる程、大きくなる傾向にある。コンピュータ外部記憶装置等においては、記憶密度を増大させるため、狭トラック化が進められており、狭トラック化が進めば進む程、下部磁性膜2のボール幅及び上部磁性膜4のボール幅を小さくしなければならない。このため、ウィグルの問題がますます発生し易くなっている。

ようとする上部単性膜 4 のポールパターンとなる ように形成する。

<発明が解決しようとする問題点>

ところが、従来の辞膜磁気ヘッドの製造方法では、磁気ギャッブ膜3、最外側にある絶輝膜63 及び基板1の表面にメッキ下地膜10を設けた場合、ボール部21では、第5図(4)に示すように、磁気ギャッブ膜3の表面のメッキ下地膜10が基板1上のメッキ下地膜10から高さhi

<問題点を解決するための手段>

上述する従来の問題点を解決するため、本発明 に係る薄膜磁気ヘッドの製造方法は、基板上に ポール郎とヨーク部とを有する下郎田性膜、磁気 ギャップ膜、絶縁膜及び導体コイル膜を積層した 後、前記ポール部において前記磁気ギャップ膜の 表面と基板面との間に生じる段差を埋めるよう レジスト腰を付与し、次に前記レジスト膜、磁気 ギャップ膜及び絶縁膜の表面で連続するようメッ キ下地膜を形成し、次に前記メッキ下地膜の上に フォトレジストを付着させ、前記フォトレジスト をフォトリソグラフィによってバターンニング化 し、次にパターンメッキを行なって、前記下郎班 性膜のボール部と前記磁気ギャップ膜を介して対 向するポール郎及び前記下部磁性膜のヨーク邸と 磁気結合されるヨーク部を有する上部磁性膜を形 成することを特徴とする。

<作用>

下部租性膜、磁気ギャップ膜、絶縁膜及び導体 コイル膜を積層した後、ポール部において前記磁 気ギャップ膜と基板との間に生じる段差を埋めるレジスト膜を付与し、次にレジスト膜を付与し、次面で遠続するようメットで、表面の形成すると、斑気がないが、変更上のというという。 マヤ下地膜と、 絶縁膜個所を生じるとがないがない。 マヤでは はいく かん ない かん はい かん が 発生しにくくなる。

<実施例>

第1図(a)~(s)及び第2図(a)、 (b)は本発明に存版研気ヘッドの製造方法における工程の要邸を示す図である。まず、従来と同様に、第5図(a)~(k)の工程を通して、基板1の上にメッキ下地膜9、下部研性膜2、 磁気ギャップ膜3、塚体コイル膜5及び絶縁膜6を形成した後、上部磁性膜4をパターンメッキするためメッキ下地膜を形成する前に、第1図(a)及

の内側に形成されるパターン1 6 1 が、最終的に 得ようとする上部磁性膜 4 のポールパターンとな るように形成する。

次に第1図(e)に示すように、レジストキアレム16をマスクとして、その内外のから、パターンメッキ18を施す。パターンメッキ18の力が上部では、カーカーのでは、ボールのでは、ボールののでは、ボールののでは、ボールののでは、ボールののでは、ボールのののでは、ボールのののでは、ボールのののでは、ボールのののでは、ボールのののでは、ボールののでは、ボールののでは、ボールののでは、ボールののでは、ボールののでは、ボールののでは、ボールのでは、ボールのでは、ボールのでは、ボールのでは、ボールのでは、ボールのでは、ボールののでは、ボールのバターンメッキ組成が均一にない。

この後、第4図(f)~(i)と同様の工程を 通すことにより、パターンメッキによる上部磁性 膜4が得られる。 び第2図(a)に示すように、下部磁性膜2のポール部21において磁気ギャッブ膜3の表面と 基板1の面との間に生じる段差を埋めるレジスト 版19を付与する。

次に、第1図(b)及び第2図(b)に示すように、レジスト膜19、磁気ギャップ膜3及形は 緑膜6の表面に連続するメッキ下地膜10を形成する。磁気ギャップ膜3と基板1との間に生じる 段差はレジスト膜21によって埋められているので、磁気ギャップ膜3の上のメッキ下地膜10及 び絶縁膜6上のメッキ下地膜10は、レジスト膜 21の上で連続し、断線を生じることがない。

次に第1図(c)に示すように、メッキ下地膜 10の表面にフォトレジスト 16を塗布し、フォトレジスト 16の上にマスク 17を位置決めして 配置し、露光し、現像する。

このフォトリソグラフィによるパターンニング 化により、第1回(d)に示すように、フォトレ ジストによるレジストフレーム 1 6 が形成され る。レジストフレーム 1 6 は、従来と同様に、そ

く発明の効果>

以上述べたように、本発明は、ポール部において研究ギャップ酸と基板との間に生じる段差を埋めるレジスト膜を付与し、次にレジスト膜、磁気ギャップ膜及び絶縁膜の表面にメッキ下地膜を形成し、その後、上部磁性膜のバターンニング化及バターンメッキを行なうことにより、上部磁性膜のボール部及びヨーク部の組成を均一化し、狭トラック化した場合でも、ウイグルの発生を防止し得る種限磁気ヘッドを製造できる。

4. 図面の簡単な説明

特開平1-267812(5)

から見た従来の薄膜磁気ヘッドの製造工程の要郎 における断面図、第7図は同じく正面から見た全 体の部分破断面図、第8図は従来の問題点を示す 図である。

1・・・基板

2 · · · 下部磁性膜

3・・・磁気ギャップ膜

4・・・上部母性膜

5・・・導体コイル膜

6 · · · 絶縁膜

9、10・・・メッキ下地膜

12、16・・・フォトレジスト膜

19・・・レジスト膜

21・・・下部磁性膜のポール部

22・・・下部磁性膜のヨーク部

41・・・上部磁性膜のポール部

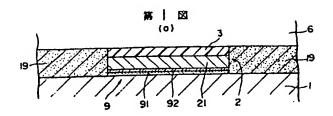
4.2・・・上郎磁性膜のヨーク部

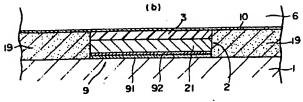
特許出願人

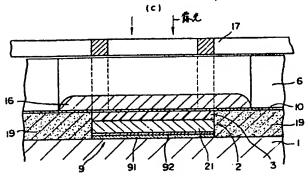
ティーディーケイ株式<u>会社</u>

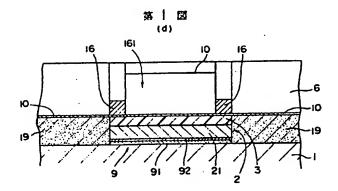
代理人 弁理士

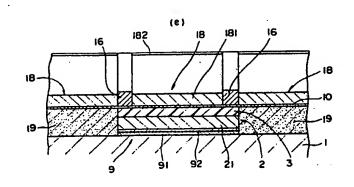
河 郎 奏 次

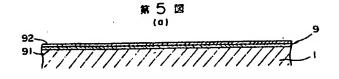


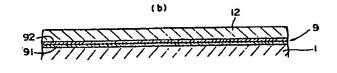


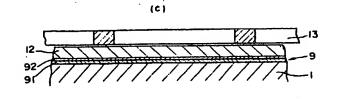


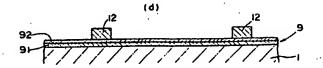




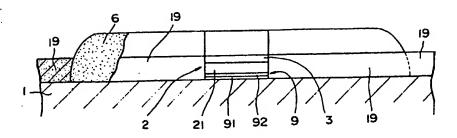


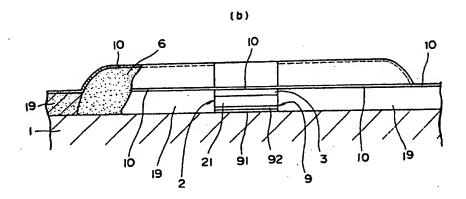


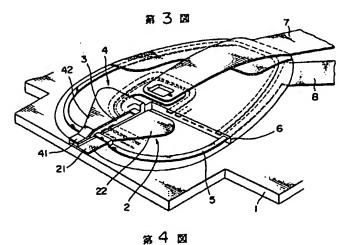


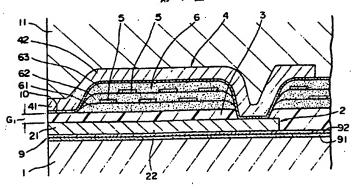


第2図(0)









特開平1-267812 (7)

